

IKASTAROA	HASIERA	ORDUTEGIA	TOKIA
Oinarrizko metrologia	2022.02.21	17:30-20:00	IMH Campus
Kalibrazio plana	2022.04.25	16:30-18:30	IMH Campus
Perdoi geometrikoak gainazalekoak 2. Adituen G.P.S ikuspegia	2022.02.21	16:30-18:30	IMH Campus
Perdoi geometrikoak gainazalekoak 1.maila erdikoa eta aurreratua	2022.04.25	18:30-20:30	IMH Campus
Perdoi geometrikoak gainazalekoak 2. Adituen G.P.S. ikuspegia	2022.05.30	17:00-19:00	IMH Campus
PCDmis CAD ++2.maila	2022.03.07	17:30-20:00	IMH Campus
PCDmis CAD ++1.maila	2022.05.09	17:00-20:00	IMH Campus
PCDmis CAD ++2.maila	2022.06.13	17:30-20:00	IMH Campus
PCDmis CAD ++3.maila	2022.07.04	17:00-20:00	IMH Campus
ISO 9001:2015 arauen arabera, kalitatea kudeatzeko sistema baten ezarpen praktikoa	2022.02.28	17:00-20:15	IMH Campus
ISO 9001:2015 kalitate barne auditoretzak	2022.05.09	17:00-20:00	IMH Campus

IKASTAROA	HASIERA	ORDUTEGIA	TOKIA
Kalitaterako tresnak	2022.03.21	15:30-18:30	CFAA (ZAMUDIO)
Kalibrazio plana	2022.03.28	18:00-20:00	CFAA (ZAMUDIO)
Perdoi geometriko gainazalekoak 1.maila erdikoa eta aurreratua	2022.03.28	16:30-18:30	CFAA (ZAMUDIO)
Perdoi geometrikoak gainazalekoak 2. Adituen G.P.S. ikuspegia	2022.04.25	17:30-19:30	CFAA (ZAMUDIO)